# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-244035

(43) Date of publication of application: 03.12.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 59-099228

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.05.1984

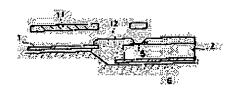
(72)Inventor: NAKAGAKI MASARU

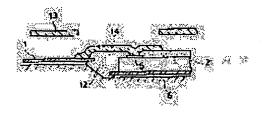
### (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

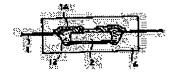
## (57)Abstract:

PURPOSE: To contrive accomplishment of speeding up of assembling process of an IC by a method wherein an insulator having elasticity is formed between a lead frame and a chip, and a wiring layer is formed thereon.

CONSTITUTION: A gel-formed insulating material 12 is coated by performing a spraying method and the like using a mask 11. For example, silicon rubber and the like can be used as the insulating material 12 in the rubber-like state formed by applying heat and the like. Then, a wiring layer is formed by coating a conductive material 14 by performing a spraying method and the like using a mask 13 so that a pad 5 and a lead frame 1 are connected to the insulating material 12. Rubber resin whereon a conductive material such as silver can be used as the wiring layer 14. As a result, the generation of a non-contact part which looks like as if it is floating in the air can be prevented, and there is no possibility of occurring a wire slipping and the like, thereby enabling to increase the flowing- in speed of resin 4 when a sealing work is performed.







#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

in reaction includes as a

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-244035

@Int\_Cl.4

の出 願

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月3日

H-01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

半導体装置の製造方法 図発明の名称

> ②特 頭 昭59-99228

願 昭59(1984)5月17日

79発明

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝

外2名 弁理士 鈴江 四代 理 人

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) マスキングにより、リードフレームとチ ップとの間に絶縁物を強布により形成し、眩絶 録物上に前記チップのペッドと前記リードフレ ームが接続されるよりに導電性を有する配線層 を強布により形成したことを特徴とする半導体 装置の製造方法。
- (2) 前記絶縁物の強布は、吹き付け可能な絶 最物を吹き付けることにより行なりものである。 ととを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載 の半導体装置の製造方法。
- (3) 前配配線層の塗布は、吹き付け可能な導 電物を吹き付けるととにより行なうものである ととを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載 の半導体装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体装置の製造方法に係わり、特 に IC(集積回路)アセンプリエ程のワイヤポン ディング方法に関する。

### [発明の技術的背景とその問題点]

従来のワイヤポンティングは、プラスチック ICを例とすると、第1図に示すよりにリードフ レーム1、チップ2間を金属ワイヤミでポンデ ィングし、その後第2図に示すように樹脂。4で 封止するものであった。図中♂はポンティング パッド、ではボンディング台である。

しかしたがら上記従来のワイヤポンティング 方法では、リードフレーム1とチップ8の接続 に金属ワイヤミを使用するが、ポンディングパ ッド5のサイオ・コストの面でワイヤ8を太く できず、この部分が弱くなる。また樹脂↓で封 止する際、ワイヤミがリードフレーム!倒とチ ップ2旬の両端以外はどとにも非接触なため、 樹脂にワイヤミが流される。とのため樹脂∢の 封止速度が遅くなる。またワイヤミに金属を使 用するため、ポンティング速度に限度があり、

......

また1本ずつ行なりため、多ピン(端子)になればなるほど生産性が劣るものであった。また温度サイクルテストの際、樹脂 4 の伸縮を直接ペレット2 , ワイヤ 3 に受けるので、そのグメージによりワイヤ切れ、ペレットクラック等を起こしやすいものであった。

#### (発明の目的)

本発明は上配曳情に鑑みてなされたもので、ICのアセンプリ工程のスピードアップを図り、かつその信頼性を高めることができる半導体装留の製造方法を提供しようとするものである。
[ 発明の概要]

本発明は上記目的を選成するため、マスキンクにより、リードフレームとチップとの間に弾性を有する絶縁物を弦布により形成し、該絶縁物上に前配チップのパッドと前記リードフレームが接続されるように導電性を有する配線層を 造布により形成したものである。

#### [発明の実施例]

以下図面を参照して本発明の一実施例を説明
-3-

対し能率がよい。また配線」 4 に、 宙に浮いたような非接触な個所がないため、 従来のようにワイヤ流れ等が生じる心配がなく、 封止の際樹脂 4 の流入速度を速くできる。またチップ 2 上及び周りに、 弾性を有する絶縁物 1 2 を設けるため樹脂 4 からのダメージが少なく、 大型チップのクラックに対し有効である。

第6図は本発明の他の突施例で、時計、健卓 用パッケージに本発明を応用したものである。 これはプリント配線 3 J を施こしたガラスエポ キン基板 2 2 上に、前実施例の構成を設けたも のであるから、同一個所には同一符号を付して 脱明を省略する。

## 〔発明の効果〕

以上説明した如く本発明によれば、ICのアセンプリ工程のスピードアップ化を図り、かつその信頼性を高めることができるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図、第2 図は従来の IC のアセンブリ 工程図、第3 図ないし第5 図は本発明の一実施例の

する。第3図~第5図は同典施例の工程説明図 であるが、これは構成を前配従来のものと対応 させた場合の例であるから、対応低所には同一 符号を用いる。第3図に示されるようにマスク 」」でリードフレーム1及びチップ2のパッド 5 をマスクレ、ゲル状の絶縁物12を吹き付け 等により塗布する。この絶級物12については、 例えばJCR等シリコーンゴムを使用できる。次 に絶録物12を加熱等によりゴム状に硬化させ る。次に第4図に示すように配級になり得る部 **分以外にマスク13を施とし、導電物14を吹** き付け等により途布し、絶穀物12上にペッド δとリードフレーム」が接続されるように配額 層を形成する。上記導電物(配線層)」4亿つ いては、例えばゴム系樹脂に銀などの導電体を 添加したものを使用できる。次に第5図に示す 如く樹脂≠により對止を行なりものである。

上記の如き工程によれば、マスク塗布により、 全ピン(端子)同時に配額でき、配額 1 ← のプ リント化を行なったため、特に多ピンの IC に

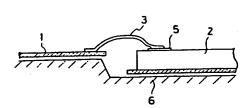
- 4 -

1 … リードフレーム、 2 … チップ、 4 … 樹脂、 5 … パッド、 1 1 , 1 3 … マスク、 1 2 … 絶録 物、 1 4 … 配線層。

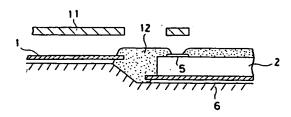
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

**-5-**

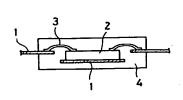
第1図



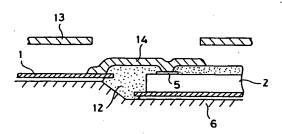
第 3 図



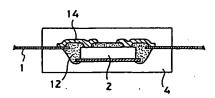
笹 2 図



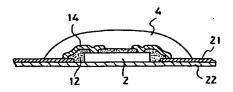
第 4 図



第 5 図



第6図



-191-